Отчет по лабораторной работе №1 **Измерение ширины запрещенной зоны**

Выполнили студенты 430 группы Виноградов И.Д., Шиков А.П.

Введение

Ждем Илюшину выборку по теории

1. Методика измерений

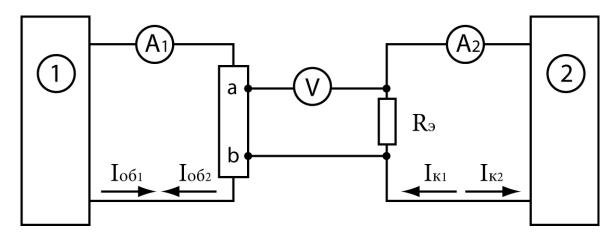


Рис. 1: Электрическая схема для измерений удельной электропроводности методом компенсации

Регулируемый источник тока (1) задаёт ток образца I_{06} , измеряемый амперметром A1. Регулируемый источник тока (2) задаёт ток компенсации I_{κ} через эталонный резистор R_{9} , величина этого тока измеряется амперметром 2. Напряжение U_{ab} между зондовыми электродами а и b сравнивается с напряжением компенсации U_{k} на эталонном резисторе R_{9} при помощи индикатора компенсации V_{k} .

При проведении измерений нужно установить ток образца, затем, изменяя ток компенсации, добиться нулевых показаний индикатора компенсации V. В этом случае напряжение U_k на эталонном резисторе $R_{\mathfrak{d}}$ будет равно напряжению U_{ab} :

$$U_{ab} = U_k = I_k R_9 \tag{1}$$

В реальной ситуации между зондовыми электродами будут паразитные потенциалы, связанные, во-первых, с влиянием переходного сопротивления на контактах «образец – подводящие провода», во-вторых, появлением термоЭДС на контактах полупроводника с металлом при нагреве образца. Для того чтобы устранить влияние этих потенциалов, измерение тока компенсации производится дважды. Получив первый отсчёт I_{k1} , изменяем направление тока через образец и через эталонный резистор, опять добиваемся равенства напряжений U_k и U_{ab} , снимаем второй отсчёт I_{k2} . Обратите внимание, что полярность разности потенциалов между электродами а и b, вызванная протеканием тока через образец, как и напряжение на $R_{\mathfrak{p}}$, сменились на противоположные, а паразитные потенциалы, зависящие от свойств контактов, и термоЭДС, зависящая от температуры образца, остались прежние. Таким образом, среднеарифметическое значение

$$I_k = \frac{I_{k1} + I_{k2}}{2}$$

будет содержать информацию только о полезной составляющей напряжения U_{ab} . Величину падения напряжения U_k легко подсчитать:

$$U_k = I_k R_2$$

Величину сопротивления участка образца расположенного между зондовыми электродами а и b (R_{ob}) можно определить из равенства:

$$R_{\text{of}} = \frac{U_k}{I_{\text{of}}} = \frac{I_k R_{\text{o}}}{I_{\text{of}}}$$

Зная размеры образца: а - ширина (см), d - толщина (см), l - расстояние между электродами а и b (см), можно рассчитать удельное сопротивление образца:

$$\rho = \frac{da}{l} R_{\text{o6}}(\text{Ом cm})$$

или обратную величину - удельную электропроводность:

$$\sigma = 1/\rho \left(\mathrm{Om}^{-1} \mathrm{cm}^{-1} \right)$$

2. Схема экспериментальной установки

Внешний вид установки можно увидеть на рис. 2, а её схему – на рис. 3.

Блок питания (1) содержит в себе два регулируемых стабилизатора тока (для образца и эталонного резистора) и регулируемый источник питания нагревателя образца, напряжение на выходе которого контролируется вольтметром $V_{\rm H}$. На верхней крышке измерительного блока (2) находится трубчатый керамический нагреватель, в котором размещён исследуемый образец и термопара для измерения температуры. Нагреватель с образцом и термопарой закрыты защитным цилиндром. В корпусе измерительного блока (2) располагается эталонный резистор $R_{\rm P}$, переключатели направления тока образца и компенсации $K_{\rm P}$ и $K_{\rm P}$, индикатор компенсации $V_{\rm P}$ с переключателем чувствительности «Точно». Измерение токов образца и компенсации производится миллиамперметрами $A_{\rm P}$ и $A_{\rm P}$ для измерения $A_{\rm P}$ термопары используется милливольтметр $V_{\rm P}$, показания которого пересчитываются в температуру по градуировочному графику (рис. 4).

Эксперимент

Оборудование



Рис. 2: Внешний вид установки

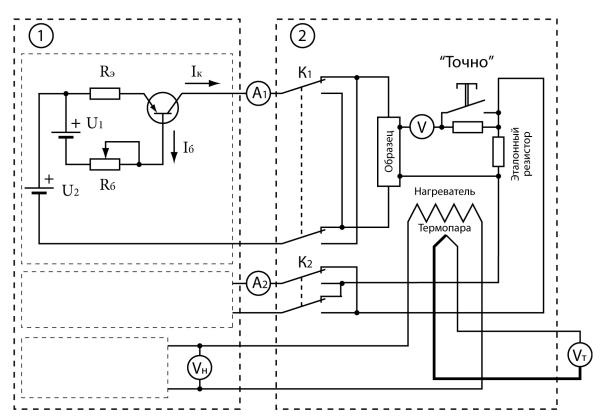


Рис. 3: Схема установки

- 1. $R_9 = 10 \text{ Om}.$
- 2. Образец l=7 см, d=1.4 см, a=4 см x=20 см.

Произвели измерение электропроводности образца при комнатной температуре. Уста-

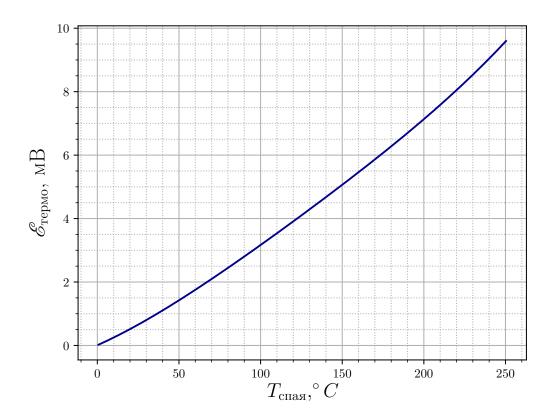


Рис. 4: График соответствия ЭДС термопары и температуры спая

новив ток образца 5-10 мА добились нулевого отклонения индикатора. Аналогичное сделали, сменив направление тока.

Такие же измерения провели при различных температурах. Сняли температурную зависимость тока компенсации (для двух направлений тока при каждом значении температуры I_{k1}, I_{k2}).

Далее взяли среднее значение тока:

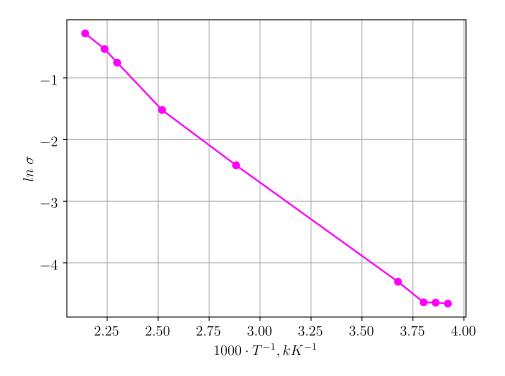
$$I_k = \frac{I_{k1} + I_{k2}}{2}$$

Рассчитали проводимость для каждой снятой точки по формуле:

$$\sigma = \frac{l}{ad} \frac{I_{\rm ob}}{I_k \ R_{\rm e}}$$

Обработка результатов измерений

Построили график полученной зависимости $\ln \sigma(\frac{10^3}{T})$ (Т – абсолютная температура в градусах K).



Прологарифмировали выражение (??) и нашли связь между угловым коэффициентом наклона кривой $\ln \sigma(\frac{10^3}{T})$ и величиной W_g :

Рис. 5

$$ln(\sigma) = \underbrace{ln(\sigma_C)}_{const} - W_g/2k_BT$$
$$W_g = -1000 \cdot tan(\theta) \cdot 2k_B$$

где $tan(\theta)$ - тангенс угла наклона графика $ln~\sigma(\frac{1}{T}),~k_B\approx 8.62\cdot 10^{-5}~{\rm 9B/K}$ - постоянная Больцмана.

Определили угловой коэффициент наклона кривой в области высоких температур и рассчитали значение W_g :

$$tan(\theta) \approx -3.34$$

$$W_q \approx 0.58$$
 эВ

В области истощения примесей определить зависимость $\sigma = f(T)$, считая, что $\sigma \approx T^n$. Ее можно найти, взяв на кривой две точки и воспользовавшись соотношением $\sigma_I/\sigma_2 = (T_I/T_2)^n$.

????

Определили (экстраполяцией по графику) величину σ_c , соответствующую электропроводности вещества при $T \to \infty$.

$$\sigma_c = e^7$$

выше бред ?????????